PDIALOG(R) File 347:JAPIO (c) 1999 JPO & JAPTO. All reserv.

Image available

ALIGNMENT STAGE FOR STEP AND REPEAT EXPOSURE

PUB. MO.:

56-017341 A]

PUBLISHED:

February 19, 1981 (19810219)

INVENTOR(s):

KINOSHITA HIROO KANAI MUNENORI SAITO TADAO YOSHIDA KAZUE YAMAZAKI SHINICHI

APPLICANT(s): NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT> [000422] (A Japanese

Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

FILED:

54-092625 [JP 7992625] July 23, 1979 (19790723)

INTL CLASS:

[3] G03B-027/42; H01J-009/00

JAPIO CLASS:

29.1 (PRECISION INSTRUMENTS -- Photography & Cinematography);

42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 42.3

(ELECTRONICS -- Electron Tubes)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES);

R094 (ELECTRIC POWER -- Linear Motors)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 60, Vol. 05, No. 69, Pg. 11, May 09,

1981 (19810509)

ABSTRACT

PURPOSE: To move a wafer at a high speed with high precision and also to position accurately a mask at a position where the wafer opposes by a wafer mechanism freely from mechanical friction and a fine-moving mechanism that makes fine adjustments of the position and direction of a mask pattern.

CONSTITUTION: Mutual intervals between traveling table 2 on which wafer 3 is mounted, and traveling body 4 which moves traveling table 2 back and forth and forth and traveling body 5 which moves traveling table 2 right and left are held by a static-pressure air bearing without any friction at all and traveling table 2 is held on surface plate 1 by the static-pressure air bearing on the reverse surface without contact. Further, internals between guides 6 guiding traveling bodies 4 and 5 and respective traveling bodies also constitute the static-pressure air bearing and each traveling body is driven by a linear motor without mechanical contact. Inside of mask holder 10 supported at a fixed position on surface plate 1, X and Y finemechanisms, Z fine-moving mechanism and .theta. fine-moving mechanism are provided, so that the position and direction of mask 9 can finely be adjusted.



多多年高年度年(12)

☆

♀ 待

製 (52)

2863-20014

olat.□.*	元が記号	厅内型温度专	එ මගු ප	元7063年(1985) 4 月25日
H 01 L 21/36 B 23 Q 1/18 C 07 F 7/29	301	Z - 7376 - 5F X - 9207 - 3C 7124 - 2H		
H 01 L 21/30 H 01 L 21/58	3 1 1	C-7375-5F K-7168-5F		発明の改 1 (全6頁)

п	31 6	2	1/58				ŀ	(-7168-5F		飛り	मण्य ।	(全6页)
SA!	303	4.Pr	7 j	・ップ	アンド の付 の出	レビ ロ	1 12	正光月アライメン SA-9262S SA(1979) 7月23日	トステージ 0公		6—17341 6(1981) 2	月19日
0 %	54	*	术	F	1	*	=	東京成立選野市 東京電気登録等		9 全11号	8本電	100公社本
0角	纺	*	. 🛳	#	!	溧	et		2573丁昌	9 2 11 9	3 33 2	建工公社工
分表	9 1	*	¥	=	. •	3	男	THE STATE OF	267 3 T E	9 211	3*24	全国公社 全
OR	7 .	*	3	=		*	#	TABLES IN	記可3丁章 欠支持	• •		•
	y.	*	ш	•		Ħ	<u>-</u>	APPEARED TO	SCHOOL SCHOOL	•		PE 基金性系
3 #	. 0	人	8:	:34	THE	54.4	一件	亚京客子代系统	Parent 1 T	B1#6	9 . ·	
	=	٨	尹	土	角里		#	•				
-	-	Ŧ	355	*		%	喪					

の特件性状の経験

1 正と平行な対象する2平面からなる案内部を 有し、1対の平行な円間ガイドからなる音圧気体 地受に案内されたが動体を、 が着ミークのガイド モ上尼門質器圧気体制をと共通にしたリニヤラー かにより非領域に経動する通り保険と、原理リス 後にませてる他の同一思道の通りを探る。 多高門 福を押付金に交換させ、その外行化中央銀に、三 れとは外で加工技術の良い意識上を使う子等事で、こ 界圧化体を受によって第上しているできると語句 10 ナるな動物を発展し、異な動物の個別に近かられ た短形平面部の計画気体制をに入って。高力電圧 还是して何やし、上記进り機構の技術に参加工業 単上を建立する2方向に移動するコニム共動機器 と、はウェールが根据の上部に対象を呼して変色に た。 フェハルの世界の2つの日本江西と北上海に 方向に対少を確認されてもX・Y型の機能と、これ、 に選交するZ他動機線と、X-Y電動方向の千個

西で学生を国際でも「新聞を選まるするマスクタ ルイとから理念されることを展示とするステップ アンドレビート事業後アライメントステニジ。 2 X·Y型的表示。 Z型血管体、 # 型面性原介 5 全部文は1選をウェヘを類性器の事業合質にもう け、マスクネルチ側の世間機関の全部又は「部そ とり始いた特許領域の電影第1項記載のステップ アンドレビート減光度アライメントステージ。 3 X・Y最低機として、その一方向には1個 の定型型子も、他の一方向に比平行する2個の電 三田子名正統し、世中行する2個の軍事漢字に正 に異なる電圧を印むすることにより、1数数を可 数ならしのも最高機能をとり続いた特許環境の概 連載「項名たは年2項を取のスナップアンドレビ 一ト男光用アライメントステージ。一代・・・ハー・ 4 2選手を領をして、2世紀方向に発生を平理 に外属を確定した環状性動植を配達し、延環状態 の後の円属には3個の分類された後状態第3イル

そもうけたポピンミ双付け、別に国定された男徒 世界回路と23回の概整コイルに流れる電流の数 せ力によってポピンモ乙方向に改動させるととも に、その原料角をも減小変させることを可能とし た接許請求の範囲第1項目だは第2項配数のステ ップアンドレビート属光用アライメントステー

発掘の詳細な説明

本見明にTr. (C字の半導体装置製造工程に含 いて、比較的小値後のマスクパタンを大口径ウエ 10 夏にアライメントの自的に思いる各種方式の改動 八上にステップアンドレビート方式によって異光 数字するために必要とされるウェハの高速を動な うびにマスク・ウエハ相互位置の高程度位置合わ 、せを行なうアライメントステージに護するもので カる.

... 現在の半等体を正型建立工程においてはウエートと りも大国党のマスクによつて多数の何一パタンモ 一緒して男光哲学ナる方法が用いられているが、 を基すべきバタンの発展化とフェルの大口機化と によって、製造工造造中でのウエハ変形がもたら 20 十世事ペタンの馬所的な位置ずれが問題となりつ つるり、これに対象するためのスナップアンドレ ヒート方式による異光板写が研究され始めた。こ の方式ではウェハモ高速・高機度にステップ基準 うせるX・Yステージとマスタパテンモフェハの 25 ら吹き出す気体により定義1と事場会2との回義 月間記事に応じて位置会わせする発動アライメン トを調が必要である。X~Yステージは反光策略 以外にも少く思いられる思想であるが、その少く は病域又はロークなどの思想を減少した恐能式薬 内による1地ステージの上にこれと歴史する他の 20 いる。 8 は多数体をを実内するガイドで、多数体 1 始ステージを重ねたもので、 4輪の運動にはポ 一ルねじなどの複雑的癌動機構が用いられてい る。このため、高速多数時に比多数に伴なうステ ージの上下変数や音響りなどが構図され、 高標度 たが者できれず、加つるに依頼的な際による英雄 は れる。そしても元円数を外付なに交換させ、その 化の展界、超過時の振動、固計地によるウェハヤ マスクの行為・ステイフクスリップは急による棒 上指数の個子などを含ねがれることが国際であっ たい また、接触支援内の欠点を強くものとして知 5.れる型式などによる存在機会などの非常性には、40 条件4及び5は定量1上を重要する2方向にが輸 内でも1枚ステージを製金ねた方式では上個ステー - ジのな当による進心支持の事項が改置信下をも たらすので下倒ステージは重加式政内を用いるし、 かなかった。 更にこれらのステータは、その上部

に並建すべきウェハとそれに対向して別に保持さ れるべきマスクの位置さわせについて考慮されて おうず、ステップアンドレビートは光層アライメ ントステージとして満足すべきものは米だ角深さ **ま れていなかった。**

本処明はこれらの問題点を解決するために、ウ ニハぞ征属する芬益古をX、Y、四方向の母田 気体験受により天々独立に実践するとともに展験 這おとびその実内をも非理能としたものであり、 独場を記述し、ステップアンドレビー ト 質光に道 したアライメントステージを提供するものであつ て、以下気面について併稿に災害する。

第1回は本典県アライメントステーツの一英雄 25 男の被喪を示す一品切欠正面配で、1は上頭を指 三氏く中間に仕上げられた江岳、 2は7二ハ3号 **製造したが勤会で、その下部に記述された歴界し** ない小大から吹き出す圧力を制御された空気など による野性気体発性によって、注意1に非動物で 生物されている。

4 は一方向(国では左右方向)に参数台 1 そ参 数字せる基準体で、正に平行な対象する2平面か うなる流内線(置では質賞で示される)を押し、 多数会 2 との問題は多数会 2 の間景しない小大か と角根に無押されている。 5 は他の一方向の事務 体で、型において振響に、重要方向に参考会1号 **が着させる。また事務体をの場内部(国示された** い)とび場合2の問題も静住氏体を受を発成して 5 との健康は円貨券区式体験受を協定している。 7は多数会もの経路用サニアペーチの多数ギータ で、コイル値により根据される。まは時じぐりエ アマーチの重定が一ナで、電気機能により構成さ 井僧伏中央部に対記を始合 2 を黒内線に近接して 保持し、コイル板(多数コーナ) 7のガイドをを 上記門首都住民体験をと共通にしたリネアモータ により非接触に延慢せしめる迷り機構によって等 . = 1.71

このような構成であるため、各種含むの上下方 向社定理1のみによって製造され、等価体4.又は 5 に上了方向の変位が全じても事等されることは

ない。3はマスク、10はアスクホルダであり、 **マスクボルダ10は窓承しない支持法律で定益1** との相対位置が置うないように支持され、また、 その内面に送けられた後述するX・Yは監査課。 Z出動感情、 8 滋助優待によりマスクミの位置な 3 らびに方向を放送整することができるものであ 5。マスクミの下面とウエハスの上面は盆止っ刀 五十数以前のあらかじの設定された距離に保持さ れることが必要であり、多動台での上下正面の少 ない本理論は有効である。第2回は第1回におい 10 1,22は例えば円筒窓の電理双子で定圧を印面 て起葵を説明したウエハダ動機構の更に発掘な一 感切欠舛視感である。 移動台 2 と移動体 4 半上げ 5との夫々の国際は静田気体験型によって支える れ意思は全く思いので、写書台2の写像は漢文す るら方向について全く独立であり相互干渉はな び い。本間の実施例におけるリスヤモーチは、答覧 2一ク(コイル後) 7として平板状に非難を返走 に自き信したコイル、 五定を一クをとして大々を 彼の対例した平板上の磁石をよおよびをりを用い ている。移動ヨータ7のコイルの保護は長々衛者 20 コイルポピンド2万両に減少最適合、単伏領島艦 まるとまちの選邦の内に入つておりコイル電流を 制御することにより任意の経典を行ない持る。地 反の制御は、し形ミラー11を思示しないレーブ インタフエコメータに上り位置計解し、この計器 国と所要の住席との鉄道から構算によって取める 14 ガラスなに起来しない質な電源から電流が限定さ ことができ、レーザインクフエロメータの直接度 と、近年の高速投資運輸(特にマイクロコンビュ ータなどによる困難)の高限度から十分限度の高

い何後が可能である。 ナモ用いたときの技能例を示すものであるが、リンドれる。なが、単位的に序ないX方向の過ぎも会ず エアパルスモーテは公均の技術であるので説明を、 こうが、 4 の位置合わせをX・Yの位置合わせに思 質略する。この場合には位置機関は値下するが何 別が容易となる効果がある。 位置所変は本発順に 1....の動作に支援を与えることはない。 これもの侵勢 よるウェルダ等機関には強減的環境が全くないの、25 機構は高々2~5maのストォータで十分であり。 で、リニアバルスセーチを使用したときの位置視し行う通常及く知られている機能的な景楽機構 "何人ば 度はリエアパルスモータの政策のみとなるもので

例、2 推薦技術、 8 推動機関の実施側の変要を示 40 が進せられることは明らかである。 十分傾斜視風。 おり面は時じ、人その近面風、 あり.... 型は同じく又・Y没意味後、『世界根状の助作を 江東するための第5個における人一人所変配であ ゝ で、コイルポピン28を間に示すように3種の る。これもの間において、12は永久是石13

(ふら広告系)を含むなふ回路、14は導線を巻 き回したコイルポピン、しちはコイルポピンしょ を支える承状素動医。18はコイルポピンと同様 に具状扭動域の円周で支えられる原体で作られた 中辺の円面、11はマスク9を例えば耳之弦者で 侵涜するマスク係長額、18は経方向の仲間が少 なく、後方向には自己に進み得る細い金属のワイ ャ、18はワイヤー8を支え、コイルポピン14 の下部に困难された測性の高い支持値、20,2 することにより円耳の軸方向に近少量停縮できる ものである。電空流子28,21,22の各一道 は円周16の下部に間着され、他の名一道は原体 313,24,28を介してマスク保持部して接 し、電差電子24,21,22に対応するペキ2 4、27、28の保力によって押しつけられてい る。このような構造となっているため、重象しな い電視医療から検定長く教育された電流がコイル ポピン14の再級に印知されると急電力によって 15の保险力と労会つた位置で停止する。 これに よつてマスク目の2世間を記が過せられることは 明らかである。このときX・Y方向には学校展覧 近15の原性により動くことがない。 つぎに愛蓮 れるとマスクリは父方向に世典が与えられる。ま た祖王世子とり、ととに相互に呼しい祖廷が即立 されるとマスグリは丫万両に改造が与えられ、 電 並属テ21、22に大きさが指導しく基性の地な 第3種はリュナモーチとしてリュアパルスモー 30 足圧が印如されるとマスク8には8級性が与えら 立って行なうように当作させることによって会体 キジ送り、によることも出来る。また、これんの 党の担信は先に当べたる場合での上型に意義し 京人団は京「西で世界を世跡じた火・丫後金銭」で、フェハネに世典を与えても位置会わせの目的

> _つぎに常了町は乙穀路根據の他の実施例の極美 を表す分類料状態、 雪を置け用じくその調節部 別人な色観30.31.32で構成し、永久高石

3 3 を含む塩素回路 3 4 の内に設置したものであ る。また35は足伏重動区である。ここで名成3 0.31.32は夫々同一の電波を印面すれば系 5 図において説明したコイルポピン 1 4 と当気国 ほ12の制作と全く関係に乙試動が得られる。ま 5 た老練38,31,32の各々に別々な建憲を印 四十七ぱコイルポピン29はZ輪に対して微少様 料が考えられ、マスク9にも減少収換を与えるこ とができる。この動作はマスク目に対向するウエ ハ3が長郎約な変形などによつて、その上面に施 10 込まれる故跡極端を示十分解析改竄、第3回は第 少極料が全じている場合に、マスク8をウエハ3

の表面と平行に決敗するのに有効である。 以上以鴨したメ・Y汝島、8歳島、乙改島与よ び乙方向の採料角数動は、位置合わせ後出端機能 が非接触ギャップ検出器によってマスクとそれに び 対向するフェーの部分的な最高の空間的位置基準 検出場号によって発展に決墜されるものであり、 これらの検出器は既に公知であるので説明は皆略 **+8.**

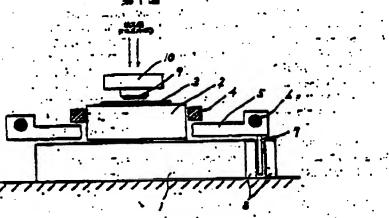
も高温、高限製に多動させることが可能であり、 しからマスクモウエハの対向する基金に高限度に 空間的依置合わせを行なうことが可憐となり、何 えウエハに至今的な宣言があっても、 フェハのモ 総会総会については高限度に位置会わせが可能で 25 さる。 このため大口をのウェヘにも恐怖なパナー ンの電光管率を行なうことができる。しかもクエ

ハ冬粒時間、位置合わせ特間の遙かい優れたステ ツブアンドレビート基光温度を実現できるもので カラ.

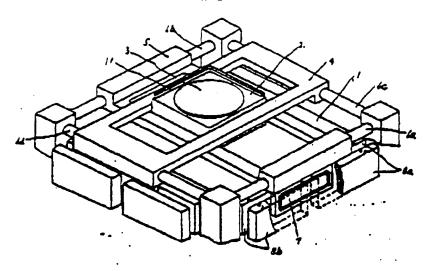
図面の簡単な説明

世!因は本発明アライメントステージの一天道 州の紅蓮を示す一部切欠正面間、第2回は第1章 のウェハダ島連携の詳細な一部切欠料復回、第3 型は無2頭のリニアモータを別な形式とした一部 切欠異視回、第4回は第1回のマスクホルブに編 4回の機構的面配、第4章は第4面の人一人所謂 団、 第7回は営4回の2世後後間の他の実施例を 赤十分婦長性感、 馬8回は無7回の機械装面面で

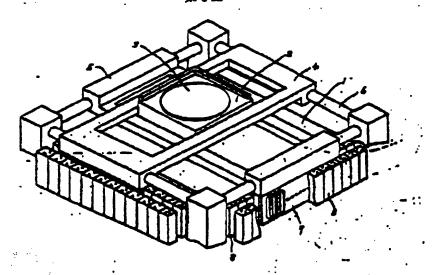
1---- 定島 2---- 多動会、1----ウエヘ 4. 5……事情は、6……ガイド、7……リエア モーナの参数オーナ、 🕯 ----- リスアモーナの国達 ヨーク、 8----マスク、・1 8----マスクホルグ、 [] ----- L 遊ミラー、 1 2----- 選択国路、 1 3---以上見味したように、本見間によれば、ウエハ 20 一大久事祭、14----コイルポピン、15-----現 大気島艦、11----中辺円面、17---マスク係 神郎、18---7イヤ、18-----又神祗、20。 現体課、28, 27, 28----八字、28-----3

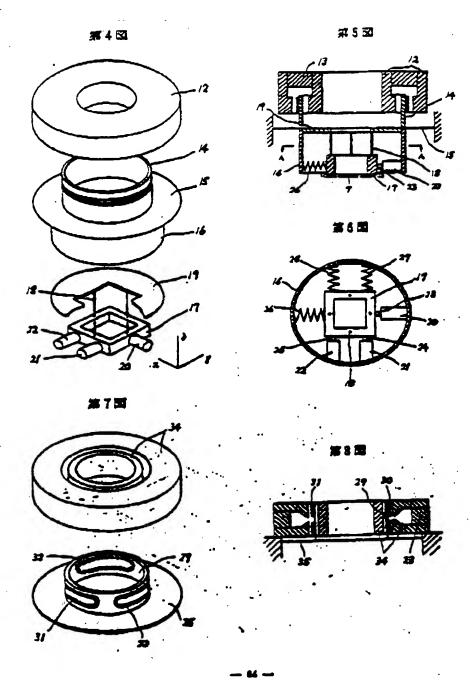






#35





Bull, Japan Soc. of Prec. Engg., Vol. 22, No. 1 (Mar. 1988) 681.2, 531.7

Precision X-Y Stage with a Piezo-driven Fine-table"

Shigeo MORIYAMA, Tatsuo HARADA and Akihiro TAKANASHI

A precision X-Y stage has been developed for step and repest lithography systems, such as optical reduction projection aligners and electron-beam exposure systems. To achieve fast and accurate positioning, the stage incorporates a dual-stage system consisting of course and fine tables. The course table has a unique mechanical structure utilizing a PTFE slide-bearing guide. To reduce the noving mass of a table, it is designed that only a table moves on an X-Y plane. The table is driven by DC servomotors and ball-screws. X and Y-exis drive mechanisms are both fixed to the same base. coarse table achieves a maximum velocity of 100mm/s, and can be positioned with Jum accuracy. The fine table is driven by three piezo-electric actuators, and moves precisely along the X. Y. and d-exes so as to correct for X and Y-exis positioning errors and Yaw due to the coarse table. Positioning of the tables is carried out with a closed-loop control system using a F-exis (I, Y and Taw) laser interferometer measurement system. The new precision X-Y stage achieves a positioning accuracy of =0.05pm, a yaw of less than tiprad, and a 200ms move time for a 10mm step.

Key words: K-I stage, lithography systems, precise positioning, piezo-electric actuators, laser interferometer control

1. Introduction

Micro-Lithography systems, such as reduction projection aligners or an electron-beam exposure systems, art becoming very important in semiconductor production. In such systems, a precision X-Y stage is used for stepping the work-piece, and is a key component in that it determines the total performance of the Thus, in order to realize higher precision and higher throughput in a given system, the stage must achieve high-speed performance with a positioning accuracy of more than ±0.1µm. This paper presents a newly developed step and repeat type X-Y stage consisting of a coarse- and The stage system piezo-driven fine-table. architecture is presented along with some system evaluation results.

2. Mechanical construction

The mechanical construction of the newly developed X-Y stage is shown in Fig.1. It consists of a coarse-table having a positioning accuracy of 15pm for 12Cmmx12Cmm travels, and a fine XY9 table mounted on the coarse-table to correct for positioning errors due to the coarse-table. The fine table has a motion range of 15pm, and can rotate as much as 16Oprad.

2.1 Coarse-table

The coarse-table uses a unique, light veight X-Y structure to achieve high-speed positioning. A straight guide groove is formed in the center of a base along the X-exis, and a cross-plate slides along this groove. A guide rail is laid on the cross-plate along the Y-exis. The coarse-table rests on the base on its own four corners. A PTYZ-sheet is affixed to each part of the cross-plate which contacts to the base, so the table can slide without the need for any additional lubrication!

Each X- and Y-exis drive mechanism consists of a DC servo motor and a

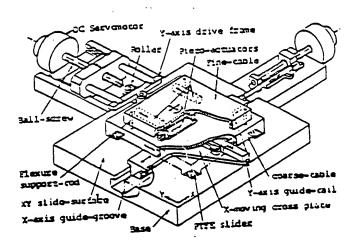
MOTICE: THIS MATERIAL MAY BE PROTECTED BY COPYRIGHT LAW ITITLE 17 U.S. CODE:

The market of

^{*} Received 7th July, 1983 in Japanese and 4th Rebruary, 1987 in English.

central Research Laboratory, Hitachi Ltd.: 1-280 Koigakubo, Kokubunji, Tokyo 185

D. T. S. CALIFE.



Mg.: Mechanical construction

X-exis rectilinear motion of the ball-out is transmitted directly to the ball-scrawcross-plate by a long rod. Along the Y-axis, the ball-out is fastened to a linearly guided carriage on which a drive frame is supported. Since the frame is coupled to two rollers on the top-table, rectilinear motion of the ball-out is transmitted to the coarse-table.

set with a The two rollers are pre-load to clamp the frame. This load by taking into be determined mass of the table. consideration the and friction of maximum acceleration, sliding guide. This problem, as well as a kinematic analysis of the coarse-table, has been discussed in another paper.

As a result, the dimensions of the prototype stage were determined as follows; e Mass of the table (including fine table)

- : 2.8kg : 368. o Pre-load for rollers a Allowable acceleration : 0.5G.
- : 0.2. ofriction coefficient

2.2 Pine table

The fine table is mounted on the four fluxure rod:: coarse-table with three driven by and is (Fig.3), in the placed piezo-actuators (Fig.2). Each end of the piezo-actuator has flexure hinges. One end is fastened to and another end is coarse-table fastened to the fine-table (shown as a trinngle in Fig.?).

Ayrand Are with Each displacement actuator Pyl and Py2, respectively, causes with an angle of fine-table rotation $(\Delta y_1 - \lambda y_2)/L$, and a displacement as such as $(\Delta y_1 + \Delta y_2)/2$. On the other hand, displacement Arof the actuator Pr causes fine-table parallel movement, where the pair of

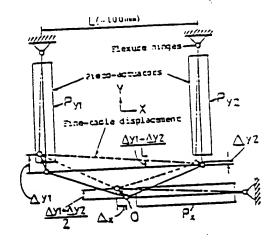
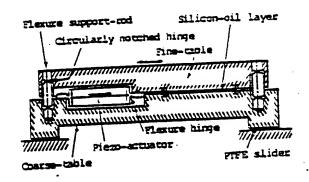


Fig.2 XIS-movement using three piezo-actuators



Mg.3 Construction of fineand coarse-table

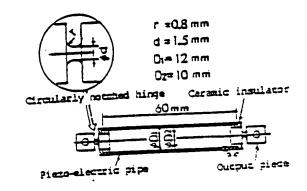


Fig.4 Piezo-electric actuator

actuators Pyl and Py2 acts as a parallel spring guide. Hence, the fine-table can move along the X.Y.3 axes independently by supplying suitable drive signal to each piezo-actuator.

As shown in Fig.4, the actuator consists of a pieco electric pipe and two output terminals having circularly notched hinges. Actuation takes place over a distance as great as 18µm when a voltage of 500% is applied. A bias voltage of JCCV is usually applied to the pieco. This allows actuation of 20µm around this home position.

3. Control system

Positioning control of the coarseand the fine-table are carried out with a closed-loop system that utilizes a 3-exis (X,Y and Yaw) laser inter-ferometer. The optical arrangement of the laser interferometer is shown in The plane mirror on the Mg.5. fine-table is made of silica grass, and its flamess is 2/20. Yaw is measured parallel-path laser with interferometer. The distance between the parallel beams is 25mm, so, yaw error is measured with a resolution of O.2prad. The block diagram of the control system is shown in Mg.6. system consists basically of coerse-table serve circuit, fine-table servo circuit, and a mini-computer system to supervise the control sequences.

The laser interferometer measures the table position with a resolution of 1/40(=0.016pm), and compares it to the destination loaded by the computer. The digitally calculated position error is converted to an analog signal by a D/A converter. The error signal drives the servo-motor, and moves the table at a maximum velocity of 100mm/s. When the table arrives at a point 2mm from begins to the destination. it decelerate smoothly the along deceleration curve,. and finally is positioned within of the destination.

Prior to coarse-table positioning, the fine-table is set at its center of As soon as the coarse Travel. positioning is completed. fine positioning is carried out using the The Y-axis three piezo-actuators. signal is :ed to the 271 piezo-actuators and Py2 using opposite phase signals.

Colortion of control mode for coarse or fine positioning and other sequences are supervised by the mini-computer. The fine positioning control ceases during coarse positioning, however, yaw error correction is carried out continuously.

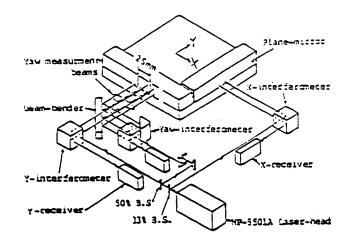


Fig.5 Laser interferometer setup

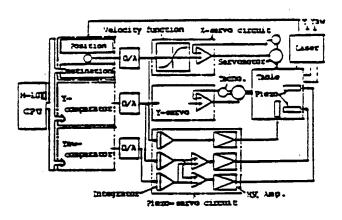


Fig. 6 Control system block diagram



Fig. 7 External view of the prototype stage

4. Evaluation and discussion

A prototype stage vas constructed, and its mechanical guiding accuracy and positioning performance were evaluated. Fig.7 shows an external view of the prototype stage.

4.1 Mechanical guiding accuracy

Yaw during stage travel is snown in Fig. 3. Fig. 8(a) shows a measured runulta without piezo correction. while Pig.2(b) shows the results with Without correction, Jaw correction. However, this error exceeds 30prad. error can be reduced to less than ±0.2prad when correction control is The straightness error carried out. travel is shown in during stage The straightness error with 71g.9. the coarse-table (see Fig.9(a)) is rather large in the X-axis table. The error changes in a step-like manner during travel, reaching tum at peak error. This error is not caused by irregularities in the X-aris groove guide, but rather by figure error of the I-exis drive frame and rollers (see Mg.1).

However, piezo correction can reduce this error to less than iO.02pm. These measured results demonstrate that the piezo driven fine-table has a resolution capability of 0.02pm. This performance is achieved by adopting a flexure hinge guide where dry-friction can be neglected.

4.2 Positioning performance

THI TO LAND

The temporal response for position and velocity in a 10mm step is shown in Fig. 10. The velocity signal was produced by ?/V conversion of the UP/DOWN pulses in the Fig. 10(a) shows laser measurement system. the velocity response of the coarse-table. The table is accelerated to its 100mm/s maximum velocity in 40ms. After full speed movement for 50ms, the table begins to decelerate linearly. Finally, coarse-table positioning is completed 160ms after the Fine table triggered. positioning is then begun, and positioning Yas for both X- and Y-steps is completed within 10ms with an accuracy of ±0.02mm. The time needed for fine-table positioning depends Even in the worst on correction distance. case, the prototype stage can complete corrections in less than 20ms.

Positioning error and yaw error distributions are shown in Fig.11. These data were obtained from 1000 trials with 10mm steps. Positioning error is less than

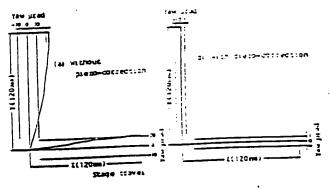
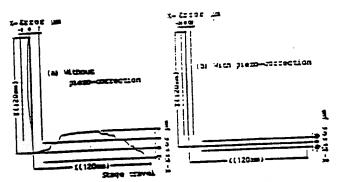
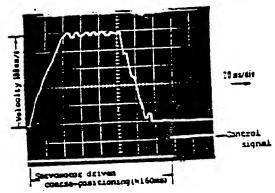


Fig.E. The during alage tenvel



Mg.9 Straightness error

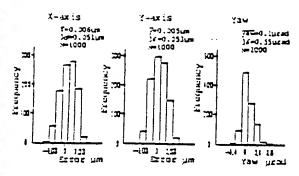


(a) Velocity response



(b) Piezo-actuated line posicioning

Fig. 10 Temporal responses of velocity and displacement for X-axis Comm step



Mg.11 Positioning error distribution

m.05pm (=3 S.D.), rand yaw is less to.5prad. However, in order to discuss absolute accuracy, the measurement accuracy of the laser interferometer must be also taken into account. With respect to yaw accuracy, an additional error of 0.3prad (caused by the flatness error of 0.420 with the laser reflection mirror) must be considered.

The positioning accuracy of 0.05pm is restricted mainly by the measurement resolution of the laser interferometer. Hence accuracy can be improved by adopting a lore accurate measurement system. In ther factor which reduces positioning accuracy عة the thermal expansion of the table. However, this new stage structure is extremely stable with respect to thermal stability, as the servo notors are located far from the table, and the piezo actuators hardly produce any heat when they are actuated.

5 Conclusions

A yaw-corrected, step-end-repeat type I-I stage has been developed for use in semiconductor lithography systems. The results are as follows:

(1) A novel, light-weight X-I stage structure has been presented, where a table with Provi slide bearing moves on an X-I plane.

- (2) A new X/9 fine positioning mechanism was developed, where three piezo-actuators act to guide X-Y noves in addition to fine actuating function. A fine positioning resolution of greater than 0.02µm was achieved.
- (3) The following performance was achieved with the prototype stage consists of the X-Y coarse-table and the XY9 fine-table.

Stage travel :120×120mm
Maximum slew velocity :100mm/s
Positioning accuracy :20.05µm
Yaw :less than inprad
Move time for 10mm step:200ms

Thus the new stage is seen to realize improved positioning performance.

ACCOUNTED

The authors wish to express their sincere appreciation to Dr. S.Hashimoto, Central Research Laboratory of Hitachi Ltd., for his thoughtful suggestions during the course of this work.

REVERSION

- (1) S.Moriyama, et al., Taw-corrected :Precision I-Y Stage for High-throughput :Electron Beam Lithography Systems, Journal of Vacuum Science & Technology 3, Vol7, No.1, (1985)
- (2) S.Moriyama, et al., Development of High-speed I-I stage, Preprint of the Japan Society of Precision Engineering, Autumn meeting of 1979, 309.
- (J) S-Moriyana, et al., Precision X-T Stage with a Piezo-driven Pine-table, Journal of The Japan Society of Precision Engineering, 90, 4 (1984)
- (4) J.M.Paros and L.Weisborred: How to Design Flexure Hinges, Machine Design, 37, (1965) 151.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES FADED TEXT OR DRAWING	S
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWIN	G
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAI	PHS
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	Γ
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED A	A DE DOOD ON A FEBRUAR

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.